60





Offenlegungsschrift 10 Aktenzeichen:

P 27 27 508.7

Anmeldetag:

Offenlegungstag:

18. 6.77 4. 1.79

27 27 508

Unionspriorität:

09 09 09

60 Bezeichnung:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München

Lichtemittierende Diode mit hohem Wirkungsgrad

Anmelder: Erfinder:

Hähnlein, Alfons, Dipl.-Phys., 6109 Mühltal

12, 78 809 881/208

Lichtemittierende Diode mit hohem Wirkungsgrad

(6) Patentanaprüche

winkelstrehlung eintritt.

- 1.) Lichtemittierende Diode mit einer Einengung der strahlenden Fläche durch Ionenimplentstion im umgebenden Bereich und Abstrahlung nach dem Lambert'schen Gesets (Burrus-Typ), dad urch gekennseil energetisch für die erzeugte Strahlung durchlässig ist und an seiner für den Austritt der Strahlung vorgesehenen Oberfläche mit einer beugenden und/oder brechenden Struktur einer solchen Dimensionierung im Himblick auf den lokal verschiedenen
 - Lichtemittierende Diode nach Anspruch 1, dedurch gekennzeichnet, daß die beugende und/oder brechende Struktur unmittelbar in das Halbleitergrundmaterial eingebracht ist.

Einfallswinkel der Raumwinkelstrahlung versehen ist, daß eine nach außen wirkende Parallelisierung der Raum-

3. Lichtemittierende Diode nach Anspruch 1, dedurch gekennzeichnet, deß das Helbleitergrundmaterial als Träger für eine sus anderen Materialien zusammengesetzte beugende und/oder brechende Struktur dient, die in ihrem Ausdehnungskoeffizienten, ihrem Brechungsindex und ihrer Strahlungsdurchläseigkeit den entsprechenden Werten des Halbleitergrundmaterials ausreichend angepaßt sind.

ans881/0208

- 4. Lichtemittierende Diode nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, deß die äußeren Teile der beugenden und/oder brechenden Struktur unmittelbar in das Halbleitergrundmaterisl eingebracht sind und die inneren Teile aus anderen angepaßten Materialien bestehen.
- 5. Lichtemittierende Diode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur optimalen Anpassung an die jewellige numerische Apertur von optischen Faserwellenleitern zusätzlich optische Konzentratoren zwischen der brechenden und/oder beugenden Struktur und dem Faserwellenleiter vorgesehen sind.
- Lichtemittierende Diode nach Anspruch 1, dedurch gekennzeichnet, daß das Helbleitergrundmaterial sus Indiumphosphid besteht und die erzeugte Strahlung bei 1, 27 /um liegt.

Die Erfindung betrifft eine lichtemittierende Diode m727508 einer Einengung der strehlenden Fläche durch Ionenimplentation im umgebenden Bereich und Abstrehlung nach
dem Lambart'schen Gesetz.

Dersrtige lichtemittierende Dioden vom sogenannten BurrusTyp verwenden im sligemeinen Gelliumersenid (GeAs) sls Ausgangemsterial für die Epitsxie. Demzufolge besteht des
Halbleitersubstrat über der strahlenden Fläche aus einem
Materisl, des den emittierten Spektrslbereich der Diode
absorbiert. Deshalb müssen die Dioden einer besonderen
Ätzung unterworfen werden, um des Gelliumersenid über der
strahlenden Fläche zu entfernen (C.A. Burrus, "Radisnce of
Smell High-Current-Density Electroluminescent Diodes"
Proc. IEEE 60, p. 231, 1972).

Bei der Ankopplung einer solchen Diode vom Burrus-Typ an einen optischen Gradienten-Faserwellenleiter wirkt sich außerdem die von der strahlenden Fläche ausgehende nach dem Lambert'schen Gesetz erfolgende Raumwinkelstrahlung nachteilig aus. Das noch in den Faserwellenleiter einkoppelbare Licht ist in diesem Falle nur dem Quadrat der numerischen Apertur des Wellenleiters proportional. Diese Einschränkung kann durch Tapereinkopplung und Mikrolinsen zwer verkleinert, sber generell nicht beseitigt werden, zumal durch den hohen Brechungsindex der Halbleiterverbindungen der Grenzwinkel der totslen Reflexion sehr klein ist.

Die Aufgebe der Erfindung besteht nun derin, diesen nur sehr unvollkommenen Auskopplungs-Wirkungsgred einer lichtemittierenden Diode vom Burrus-Typ nschhaltig zu verbessern. Mit der Verbesserung des Auskopplungs-Wirkungsgredes geht eine Vereinfschung der Herstellung durch Wegfall des Ätsprozesses einher.

garris del alteration

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß das Halbleitergrundmaterial energetisch für die erzeugte Strahlung durchlässig ist und en seiner für den Austritt der Strahlung vorgesehenen Oberfläche mit einer beugenden und/oder brechenden Struktur einer solchen Dimensionierung im Hinblick auf den lokal verschiedenen Einfallswinkel der Raumwinkelstrahlung versehen ist, daß eine nach außen wirkende Parallelisierung der Raumwinkelstrahlung eintritt.

Es sind bereits Halbleiter-Laserdioden bekannt, die als
Halbleitergrundmaterial Indiumphosphid (In P) verwenden.
Dieses Halbleitergrundmaterial ist für die in der Laserdiode erzeugte Strahlung ebenfalls vollkommen durchlässig.
Der mit dieser Laserdiode erzielte Fortschritt besteht vor
allem in der mittels einer Quarternärverbindung vom
In Ga As P-Typ erzeugten, für die Übertragung in Faserwellenleitern besonders günstigen Wellenlänge von ca. 1,27 / um.

Derartige Laserdioden unterscheiden sich wegen des Vorhandenseins eines Resonstors für die stimulierte Emission wesentlich von dem Aufbau einer Licht emittierenden Diode, weil bei Laserdioden die auszukoppelnde Strahlung nur in einer durch den Resonator festgelegten Ebene austritt. Infolgedessen tritt bei einer solchen Laserdiode mit Indiumphosphid als Halbleitergrundmaterial das oben angeführte Problem des geringen Auskopflwirkungsgrades an einen Faserwellenleiter wegen des Fehlens einer Lambert'schen Abstrahlung nicht auf (Electronio Letters 3rd March 1977, Vol 15, No 5, S. 142).

Für die Ausbildung der beugenden und/oder brechenden Struktur suf der Helbleiteroberfläche einer lichtemittierenden Diode nach der Erfindung ergeben sich zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die aber auch gemeinsam zur Anwendung gelangen können.

Einmal kann die beugende und/oder brechende Struktur unmittelbar in das Halbleitergrundmaterial eingebracht sein.

Zum anderen kann das Halbleitergrundmaterial als Träger für eine aus anderen Materialien zusammengesetzte beugende und/ oder brechende Struktur dienen, die in ihrem Ausdehnungskoeffizienten, ihrem Brechungsindex und ihrer Strahlungsdurchlässigkeit den entsprechenden Werten des Halbleitergrundmaterials auereichend angepaßt sind.

In einer weiteren Ausführungsform eind die äußeren Teile der beugenden und/oder brechenden Struktur unmittelbar in das Halbleitergrundmaterial eingebracht und die inneren Teile bestehen aus anderen angepaßten Materialien.

Vorteilheft können zur optimelen Anpessung en die jeweilige numerische Apertur von optischen Feserwellenleitern zusätzliche optische Konzentretoren zwischen der brechenden und/oder beugenden Struktur und dem Feserwellenleiter vorgesehen sein.

Zweckmäßig besteht das Halbleitergrundmaterial aus Indiumphosphid und die erzeugte Strahlung liegt wie bei der bekannten Laserdiode bei 1,27 µm.

Im folgenden wird die Erfindung snhand einer schematischen Darstellung eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Die Figur zeigt von unten nach oben die bei dersrtigen lichtemittierenden Dioden übliche Wärmesenke, denach eine nicht näher bezeichnete Metallisierung zum Ausgleich von mechanischen Spannungen im Halbleitergrundmaterial und derüber zu beiden Seiten der Symetrieschse S die im Beispiel mit Protonen bombsrdierten Bereiche des Halbleiters, welche die dszwischen liegende ektive Fläche des pn-Übergengs einengen. Unten liegt der p-leitende, oben der n-leitende Halbleiterbereich. Beide Bereiche bestehen beispielsweise sus In Gs As P. Nach der sich über die gessmte Fläche erstreckenden Halbleiterschicht vom n-Typ folgt das Helbleitergrundmateriel (Substrat) sus beispielsweise In P, auf dem die Diodenstruktur epitaktisch sufgebracht wurde. Die In P-Schicht erstreckt sich in im wesentlichen konstanter Stärke über die gessmte Fläche. Ds sie für die erzeugte Strshlung durchlässig ist, braucht keine Ätzung zu erfolgen. An der für den Strehlungsaustritt vorgesehenen Oberfläche ist im Ausführungsbeispiel eine Fresnel-Linsenstruktur in den Halbleiter eingebracht. Die Winkelabmessungen der Presnel-Linsenstruktur der Fig. stellen keine Lehre für die tstsächlichen Oberflächenbegrenzungen z.B. für In P als Halbleitergrundmaterial der.

Wie strichliert sngedeutet, kenn die für den Austritt der Strahlung vorgesehene Oberfläche auch lediglich als Träger für beispielsweise aus speziellen Glasverbindungen hergestellte Fresnel-Linsen dienen. Dann ist die Oberfläche des Halbleitergrundmaterials eben ausgeführt. Die Aufbringung

der Fresnel-Linsenstruktur kenn auch durch einen Druckvorgeng mit einem entsprechend ausgebildeten Stempel in ein thermoplastisches Material hinein erfolgen.

Die Aufbringung der Fresnel-Linse wird technologisch erleichtert, wenn ihre äußeren Teile unmtttelber in des Halbleitergrundmeteriel eingebracht sind, während die inneren Teile, die nur eine geringe Höhendifferenz im Verhältnis zu den äußeren Teilen der Linsenstruktur aufweisen, beispielsweise aus einer speziellen Glesverbindung bestehen.

Schließlich kenn die Aufbringung einer brechenden und/oder beugenden Struktur auf die Oberfläche eines für die betreffende Strehlung durchlässigen Halbleitere in Anwendung des Reziprozitätsprinzips nicht nur auf Lichtesender, sondern such auf Lichtempfänger erfolgen. Besonders vorteilhaft wird sich die Anwendung der Erfindung bei nit Wide-Gepe-Emittern versehenen Phototrensistoren suswirken, Wie sie beispielsweise in der DR-PS 10 21 488 besohrieben sind.

_8 -Leerseite

Int. Cl.2:

Anmeldetag: Offenlegungstag: 27 27 508 H 01 L 33/00

18. Juni 1977 4. Januar 1979 -9-

2727508

51.5

